

证书号第7250724号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：高速缓存性能评估方法、装置、电子设备及可读存储介质

专利权人：北京开源芯片研究院

地址：100084 北京市海淀区海淀大街31号3层312

发明人：刘宇航;满洋;陈泓佚

专利号：ZL 2024 1 0634793.6

授权公告号：CN 118227446 B

专利申请日：2024年05月21日

授权公告日：2024年08月02日

申请日时申请人：北京开源芯片研究院

申请日时发明人：刘宇航;满洋;陈泓佚

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

